This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

01022375

PUBLICATION DATE

25-01-89

APPLICATION DATE

20-07-87

APPLICATION NUMBER

62178904

APPLICANT: HITACHILTD;

INVENTOR: JINGU KENJI;

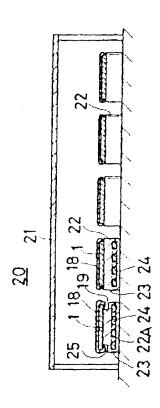
INT.CL.

B05C 11/08 B05C 9/14 G03F 7/00

G03F 7/16 H01L 21/30

TITLE

: TREATING DEVICE FOR RESIN FILM



ABSTRACT :

PURPOSE: To prevent a material to be treated from being adhered by resin infiltrated to the back by providing a relief part on the outer circumferential part of a preheater to subject to baking treatment on resin film applied onto said material.

CONSTITUTION: A wafer 1 to be the material to be treated is revolved as it is held in a vacuum state, coating material such as liquid photosensitive polyimide resin 17, etc., is dropped onto the center of the wafer and diffused to form resin film 18. Then, the wafer 1 is supplied to the preheater 22A on a 1st step in an oven 21 of a baking equipment 20 and laid there. Accordingly, the wafer 1 is heated effectively and uniformly by heat conduction of a preheater 22 to undergo baking treatment. At this time, the projection part 19 of resin formed by infiltration on the back of the wafer 1 at the time of application is dried without bringing into contact with the preheater 22A since the relief part 25 is cut and laid on the outer circumference of the upper surface of the heater body 23.

COPYRIGHT: (C)1989, JPO& Japio

⑲ 日 本 国 特 許 庁 (JP)

① 特許出願公開

. (a) 公開特許公報(A) 昭64-22375

<pre>⑤Int Cl.⁴</pre>	識別記号	庁内整理番号	@公開	昭和64年(1989)1月25日
B 05 C 11/08 9/14		6804 – 4 F 6804 – 4 F		
G 03 F 7/00 7/16		Z-6906-2H A-6906-2H		
H 01 L 21/30	3 6 1	C - 7376 - 5 F H - 7376 - 5 F	審査請求 未請求	発明の数 1 (全6頁)

の発明の名称 樹脂膜処理装置

⑨特 願 昭62-178904

❷出 願 昭62(1987)7月20日

②発明者神宮 健次群馬県高崎市西横手町111番地株式会社日立製作所高崎

工場内

②出 願 人 株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

90代 理 人 弁理士 小川 勝男 外1名

明 細 習

1. 発明の名称

樹脂膜処理装置

- 2. 特許請求の範囲
 - 1. 被処理物を回転させながら被処理物上に樹脂を滴下して樹脂膜を形成するスピンナ塗布装置と、成膜された被処理物を保持して加熱するプレートヒータが設備されているペーキング装置とを備えており、プレートヒータの周辺部に逃げ部が被処理物との接触を逃げるように設けられていることを特徴とする樹脂膜処理装置。
 - 2. ブレートヒータが複数段設備されており、少なくとも第1段目のプレートヒータの周辺部に 進げ部が設けられていることを特徴とする特許 補求の範囲第1項記載の樹脂膜処理装置。
 - 3. 遠げ部の裏面が、被処理物の裏面に近接されていることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の樹脂膜処理装置。
 - 4. 速げ部の表面が、被処理物の裏面と平行に形成されていることを特徴とする特許請求の範囲

第1項記載の樹脂膜処理装置。

- 5. 透げ部の経方向の幅が、小さく抑制されていることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の相服類処理装置。
- 3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、相脂膜処理技術、特に、高粘度を有する相脂の盤布膜形成およびそのベーキング技術に関し、例えば、半導体装置の製造工程において、 ウエハ上に感光性ポリイミド樹脂膜を鑑布し、これをベーキング処理するのに利用して有効な技術に関する。

(従来の技術)

半導体装置の製造工程において、ウエハ上に保 護腰を形成するとともに、その保護膜に電極バッドを露出させるためのホール(以下、ホールという。)を穿孔するのに、感光性ポリイミド樹脂を 使用することにより、リングラフィー処理を簡略 化することが考えられる。

そして、この場合における感光性ポリイミド相

特開昭64-22375(2)

服の処理方法として、ウエハ上に感光性ポリイミ ド樹脂をスピンナ強布するとともに、その感光性 ポリイミド樹脂が強布されたウエハをプレートヒ ータ上で加熱してベーク処理およびキェア処理を 加える方法が一般的に考えられる。

なお、ホトレジスト処理技術を述べてある例と しては、株式会社工業調査会発行「電子材料19 84年11月号別冊」昭和59年11月20日発 行 P67~P71、がある。

(発明が解決しようとする問題点)

このような感光性ポリイミド相脂膜の処理方法 においては、回転盤布時にウェハの裏面に埋り込 んだ感光性ポリイミド相脂がプレートヒータで加 熱処理される際に、ウェハとプレートヒータとの 接着剤の役目を果たしてしまうため、ウェハをプ レートヒータから假送する時に假送不良やウェハ の破損が発生するという問題点があることが、本 発明者によって明らかにされた。

本発明の目的は、被処理物とプレートヒータと の接着を防止することができる樹脂膜処理技術を

第1図は本発明の一実施例である感光性ポリイミド樹脂膜処理装置を示す一部切断平面図、第2図は第1図のⅡ-Ⅱ線に沿う拡大部分断面図、第3図は第1図のⅡ-Ⅱ線に沿う拡大部分断面図、第4図は作用を説明するための拡大部分断面図である。

本実施例において、この処理装置 2 は被処理物としてのウェハー上に高粘度を有する相脂としての感光性ポリイミド相脂膜をスピンナ整布処理により形成するとともに、ウエハーを加熱して感光性ポリイミド相脂膜をベーキング処理するように構成されており、ベッド 3 を備えている・ベッド 3 上には処理ライン4 が一対、互いに両脇(以下、前後とする。)に配されて平行に敷設されている。これらライン4 は同一の構成を有するため、以下、一方について代表的に説明する。

処理ライン4の一幅(以下、左端とする。)にはローグ5が設備されており、ローグ5は複数枚のウェハ1が収容されている実力セット6からウェハを1枚宛払い出し得るように構成されている。

提供することにある。

(問題点を解決するための手段)

本発明の前記ならびにその他の目的と新規な特徴は、本明相書の記述および添付図面から明らかになるであろう。

すなわち、被処理物を回転させながら被処理物上に制服を適下して制服験を形成するスピンナ生 布装置と、成膜された被処理物を保持して加熱するプレートヒータが設備されているベーキング装置とを設けるとともに、前記プレートヒータの周辺部に逃げ部を被処理物との接触を逃げるように設けたものである。

(作用)

前記した手段によれば、プレートヒータの周辺 部に逃げ部が設けられているため、被処理物の暴 面に週り込んだ樹脂がプレートヒータの表面に投 触するのを回避することができ、したがって、被 処理物がプレートヒータに樹脂によって接着され るのは防止されることになる。

(実施例)

ローダ 5 の右方にはスピンナ 盛布装置 1 0 が設備 されており、このスピンナ 盛布装置 1 0 にはロー ダ 5 から払い出されたウエハ 1 がハンドラ 7 によ り 1 枚宛供給されるようになっている。

スピンナ整布装置10は第2図に示されているように構成されており、略円簡形状に形成された 処理容器11を備えている・処理容器111 のスピシス・ッド12が配設されており、このスピシス・ッド12はサーボモータ13により回転駆動されるように、また、上面においてウェバ相成を立れるようにより保持し得るように構成を立れてある・スピンス・ッド12の直上には流下管14は 破状の感光性ボリイミド相脂を流下でもように特別である・処理容器11にはその上部に給気 はされている・処理容器11にはその上部に給気 に15が、その下部に排気口16がそれぞれ配されて開口されている・

スピンナ強布装置 1 0 の右方にはベーキング装置 2 0 が設備されており、このベーキング装置 2 0 は第 3 図に示されているようにベーキング炉 2

特開昭64-22375 (3)

1を備えている。ベーキング炉21内にはプレートヒータ22が複数段(本実施例においては5段)1列に並べられて設備されており、各プレートヒータ22はウエハ1と略等しい直径の円盤形状にそれぞれ形成された本体23に渦巻形状のヒータ24を内蔵されて、ウエハ1を全体にわたって均一に加熱し得るように構成されている。図示しないが、ベーキング装置20にはハンドラが設備されており、ハンドラはスピンナ生布装置10のウエハ1を各段のプレートヒータに順次移送して行くように構成されている。

そして、プレートヒータ22群のうち最もスピンナ鉱布装置10寄りに位置する第1段目のプレートヒータ22Aには、透げ部25がその本体24上面の外周辺部を一定幅一定深さに切除されて現状に形成されており、この透げ部25はこのプレートヒータ22A上に装置されたウエハ1下面の外周辺部を可及的に近接しつつ接触しないように透げるように設定されている。

ベーキング装置20の右方にはアンローダ8が

ここで、蛭布材として使用される感光性ポリイミド樹脂溶液は、ポリイミド・イゾ・インドロ・キナ・ブリンジオン(PIQ)等のポリイミド樹脂にアミン、ジアジド、アジド、ピスアジド等のような感光剤を加え、ノーマル・メチル2・ピロリドン(NMP)等のようなポリイミド樹脂用の溶媒を使用して得られた溶液であり、20~40ポイズのようにスピンナ蛭布するのには比較的高粘度を有する蛙布材になっている。

このようにして、感光性ポリイミド樹脂膜18 が形成されたウェハーはハンドラによりベーキング装置20におけるベーキング炉21内の第1段 目のヒートプレート22Aに供給されて報置される。

ウェハ1がアレートヒータに載覆されると、ウェハがプレートヒータにより主に熱伝導によって 効果的、かつ均一に加熱されるため、ウェハ1上 に独布されている感光性ポリイミド樹脂段18は ベーキング処理される。

このとき、ウエハの裏面における外周辺部に感

設備されており、アンローダ8はベーキング装置 20からの処理済ウエハ1を空カセット9に収納 し得るように構成されている。

次に作用を説明する。

ローダ 5 において実力セット 6 に収容された被 処理物としてのウエハ 1 は 1 枚宛払い出され、ハ ンドラ 7 によりスピンナ 望布装置 1 0 におけるス ピンヘッド 1 2 上に供給されて真空吸着等により 保持される。

ウエハ1が保持されると、スピンペッド12は サーボモータ13により回転される。この回転が 安定したところで、滴下音14から壁布材として 液状の感光性ポリイミド樹脂17がウエハの中心 上に衝下されると、感光性ポリイミド樹脂17は 遠心力によって放射方向に拡散されてウエハ1の 表面に盤布されるため、ウエハ1上に感光性ポリ イミド樹脂膜18が形成されることになる。この とき、壁布材としての感光性ポリイミド樹脂17 かウエハ1の外間において下面に廻り込むため、 突出部19が形成される。

光性ポリイミド相朋が超り込んで形成した突出部が、プレートヒータ上面における外周辺部間は触 すると、この突出部の感光性ポリイミド相朋が乾 没されることにより、接着剤としての役とを接を して、ちょうどウエハとプレートヒータとを接む した状態になる。その結果、ウエハを薬・ウエハを プレートヒータに移送しようとした際、ウェスを 持ち上げることができずに搬送不良が発生する。 また、ウェハをプレートヒータから無理に引き関 がずと、感光性ポリィミド相朋限やウェハの破損 が発生する。

しかし、本実施例においては、第1段目のプレートヒータ22Aには本体23の上面外間辺部に 逃げ部25が切役されているため、ウエハ1の裏 面における外周辺部に形成された感光性ポリイミ ド樹脂の突出部19がプレートヒータ22Aに接 触することはなく、したがって、ウエハ1がこの 突出部19によりプレートヒータ22Aに接着さ れることはない。すなわち、感光性ポリイミド樹 脂の突出部19表面と逃げ部25の表面との間に

特開昭64-22375 (4)

は間除が形成されるため、感光性ポリイミド樹脂はプレートヒータ22Aに接着することはない。つまり、突出部19の感光性ポリイミド樹脂が乾燥されても、ウエハ1は突出部19と逃げ部25との間で切り離されているため、プレートヒータ22Aから通常と間様に持ち上げることができる。したがって、ウエハ1の搬送不良および感光性ポリイミド樹脂膜やウエハの破損事故の発生は未然に回避されたことになる。

目のプレートヒータ22においてそれぞれベーキング処理された後、ベーキング装置20からアンローダ8における空カセット9に収納される。

ところで、第2段目以降のプレートヒータ22にも逃げ部25を設けることが考えられるが、これら全てに逃げ部25を設けると、ウエハ1に空布された感光性ポリイミド樹脂膜18におけるベーキング程度が、ウエハ1の外周辺部において他の部分に比べて不足して不均一になる傾向が生ず

前記実施例によれば次の効果が得られる。

(I) ウエハ上に嘘布された感光性ポリイミド相朋 換についてベーキング処理を施すプレートヒータ の外周部に逃げ部を切扱することにより、嘘布時 に感光性ポリイミド樹脂がウエハの裏面に遅り込 むことにより形成された突出部が、プレートヒー タに接触するのを回避することができるため、 ウ エハがこの突出部の感光性ポリイミド樹脂によっ てプレートヒータに接着されてしまうのを防止す ることができる・ らに、 逸げ郎 2 5 の径方向幅は小さく設定することが望ましい。

第1段目のプレートヒータ22Aにおけるべーキング処理が終了すると、ウエハ1はハンドラにより第1段目のプレートヒータ22に移送されて、第2段目のプレートヒータ22に移送されて載置される。この第2段目のプレートとータ22上面には透げ部が切設されていないにおり、ウエハ1の要面における感光性ポリイミド樹脂の突出部19がプレートヒータ22の上面に接触することはない。したがって、容易に対策を重している。とはない。したがって、容易に対策を重している。とはない。というのでは、できまよび破損事故が発生することはない。

また、この突出部19の厚さはきわめて違いため、第2段目のプレートヒータ22におけるベーキング処理に悪影響を与えることはない。

以降、ウエハ1は第3段、第4段および第5段

(2) ウェハがこの裏面に選り込んだ感光性ポリイミド樹脂によりプレートヒータに接着されてしまうのを防止することにより、移送時にウェハをプレートヒータから容易に持ち上げることができるため、ウェハの移送不良、およびベーキング処理された感光性ポリイミド樹脂膜やウェハの破損事故の発生を未然に回避することができる。

(3) 逃げ部を第1段目のプレートヒータにのみ設けることにより、ウエハのプレートヒータに対する接着を確実に防止することができるとともに、第2段目以降のプレートヒータによるベーキング処理において、ベーキング処理が不均一になるのを防止することができる。

以上本発明者によってなされた発明を実施例に 基づき具体的に説明したが、本発明は前起実施例 に限定されるものではなく、その要旨を逃脱しな い範囲で種々変更可能であることはいうまでもな

例えば、透げ部は第1段目のプレートヒータの みに設けるに限らず、第2段目以降のプレートヒ

特開昭64-22375 (5)

ータにも設けてもよい。 更は、ベーキング処理状態の均一性を確保しつつ、被処理物のアレートヒータへの接着が防止されるように構成すればよい。 アレートヒータは複数段扱けるに限らず、単段であってもよい。

スピンナ整布装置およびベーキング装置の構造、 基数等は前配実施例に示されているものに限らない。

以上の説明では主として本発明者によってなされた発明をその背景となった利用分野である感光 性ポリイミド樹脂膜の処理技術に適用した場合について説明したが、それに限定されるものではなく、レジスト等他の樹脂膜を処理する技術全般に適用することができる。

(発明の効果)

本願において開示される発明のうち代表的なものによって得られる効果を簡単に説明すれば、次の通りである。

被処理物上に壁布された樹脂膜についてベーキング処理を施すプレートヒータの外間部に逃げ邸

3 … ベッド、4 … 処理ライン、5 … ローダ、6 … 実力セット、7 … ハンドラ、8 … アンローダ、9 … 空力セット、10 … スピンナ 堕布装置、11 … 処理容器、12 … スピンへッド、13 … サーボモータ、14 … 滴下管、15 … 給気口、16 … 排気口、17 … 感光性ポリイミド樹脂線、19 … 突出部、20 … ベーキング 装置、21 … ベーキング 炉、22 … プレートヒータ、22 4 … 第1段目のプレートヒータ、23 … 本体、24 … ヒータ、25 … 透げ部。

代理人 弃理士 小川勝男

を切役することにより、生布時に相加が被処理物の裏面に関り込むことにより形成された突出部が、プレートヒータに接触するのを回避することができるため、被処理物がこの突出部の相脂によってプレートヒータに接着されてしまうのを防止することができる。その結果、移送時に被処理物をプレートヒータから容易に持ち上げることができるため、被処理物の移送不良、およびペーキング処理された相脂膜や被処理物の破損事故の発生を未然に回避することができる。

4. 図面の簡単な説明

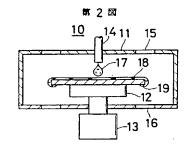
第1図は本発明の一実施例である感光性ポリイミド樹脂膜処理装置を示す一部切断平面図、

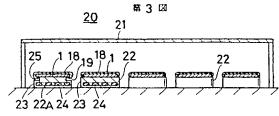
第2図は第1図の I - I 線に沿う拡大部分断面図、

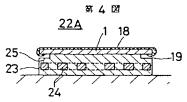
第3図は第1図のローロ線に沿う拡大部分断面 図、

第4図は作用を説明するための拡大部分断面図である。

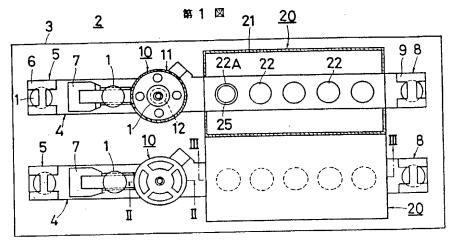
1…ウエハ (被処理物)、2…樹脂膜処理装置、







特開昭64-22375 (6)



1… ウェハ(在冬環期) 2…(桁筋張処殊最置 5…ローブ

7… ハンドラ 8-7-0-1

10…スピッケ連布装置

12…スピッハット 14…満千官 17…悪光性ポリミト街箱溶液 (幸を行)

18…有光性村均分下衛指模 19…突出部

20… ベーキング港置

22…プレートと一月 22… 第1段目のアレートと一月 24… と - 9 25… 迷げ許